BL04B2 解析ソフトマニュアル

1. パラメーターファイルの準備

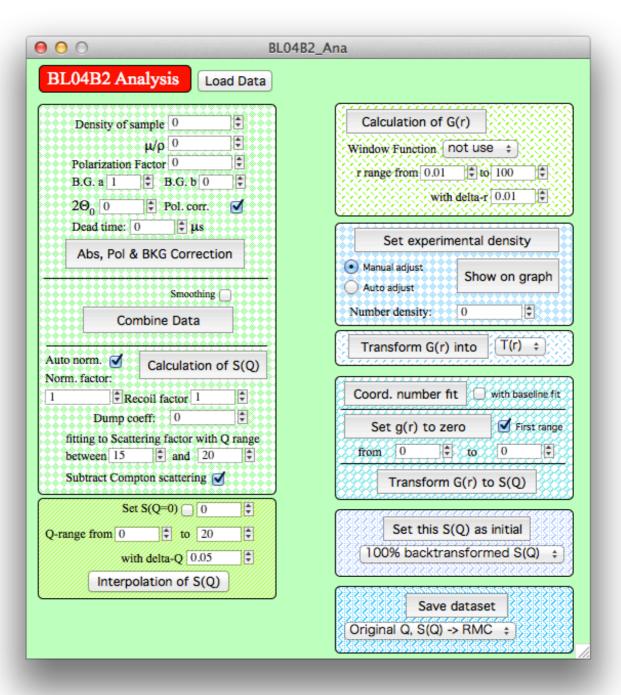
```
----------------ここから、パラメーターファイルの例------ここから、パラメーターファイルの例-----------
// Num of data, [number of multidetectors (max 4): 0: 1 column, not other parameters], [shift for each
multidetector: obligatory, if previous >0], [coefficients to multiply incoming data: optional]
170.08.016.024.132.0240.048.0 (←データの数、スペースを空けて検出器の数 (現在は7)スペースを空けて、
7つの検出器の角度を入力、これらの値は CeO2 を使ってキャリブレーションする必要がある)
// signal and backgrand file name
sio-1.dat siobg-1.dat (←試料データファイル名のあと、スペースを空けてバックグラウンドデータファイル名を入力。
バックグラウンドのデータファイルが必要ない時は試料ファイル名のみでも実行可能)
// other param for v12 or later
// Number of elements species
2 (←試料に含まれる元素の数を入力、SiO<sub>2</sub> ガラスの場合だと Si と O なので 2)
// atomic number and the number of each species
14 0.3333 0.295 -0.0139 0.0048 (←1 番目の元素の原子番号、組成、吸収係数 1、異常散乱項 f', f'2)
8 0.6667 0.195 -0.0055 0.0003 (←2 番目の元素の原子番号、組成、吸収係数、異常散乱項 f', f")
// incident energy [keV]
61.4 (←X 線の入射エネルギーを入力)
// density of sample [g/cm^3]
2.20 (←試料の密度[g/cm³]を入力)
// {1:Flat Plate (2 \theta only) 2:Cylindrical 3:Flat Plate (\theta -2 \theta)} {Thickness or Diameter [cm]}
1 0.2 (←試料の形状 (平板なら 1 (2 \theta only scan) or 3 (\theta -2 \theta scan), 円筒、玉なら 2)、厚さ[cm]を入力)
// Total Mass Attenuation Coefficient [cm<sup>2</sup>/g]
0.0 (←自動的にソフトが計算するので通常は 0.0 で良い)
// Polarization factor
0.05 (←通常は 0.05 で良い)
-----ここまで------
「質量吸収係数は例えば、http://lipro.msl.titech.ac.jp/abcoeff/abcoeff2.html (東工大佐々木研 HP)より引用する.
<sup>2</sup>異常散乱項 f', f''は例えば、http://lipro.msl.titech.ac.jp/scatfac/scatfac.html (東工大佐々木研 HP) より引用する. また、
```

これらの項は吸収端から十分エネルギーが離れた高エネルギーX線回折実験では影響は極めて小さいので、いずれ

の値も「0」としても解析を最終結果はほとんど変わらない.

2. 解析ソフトの使い方

(1)「AXS.pxt」をダブルクリックすると下の図のような「BL04B2_Ana」ウィンドウが出てくる。 これからの手順では、左上→左下、右上→右下のように操作していく。



- (2) Load Data をクリックすると、パラメーターファイルを求められるので、指定して「開く」と、パラメーターファイルの中身が読み込まれ、「BL04B2 Ana」 ウィンドウ内にも表示される。
- (3) Abs, Pol & BKG Correction をクリックすると、吸収補正、偏光因子補正、バックグラウンドの補正を実行する。 もし値を変更したい場合は「BL04B2_Ana」 ウィンドウに直接入力して、Abs, Pol & BKG Correction をクリックすると、変更した値で補正できる。
- (4) Combine Data e をクリックすると、Q によって分割されたデータが、ひとつなぎのデータとして、つなぎ合わされる。
- (5) Calculation of S(Q) をクリックすると、構造因子 S(Q)が計算され、「Observed S(Q)」ウィンドウに結果が表示される。S(Q)の high-Q側が 1 の周りで上手く振動しない場合は、Dump coeff を 1e-05 程度のところで値を調整しながら Calculation of S(Q) をクリックして S(Q)の high Q側をチェックする。 Recoil factor は Compton 散乱を調整する因子で、1 を目安に値を変えて、Dump coeff と組み合わせて S(Q)が 1 の周りに振動するように調整する。正しい S(Q)が得られたかどうかは、後の操作 (10)で確認できるため、とりあえず先に進んでみても良い。このプロセスはトライアルアンドエラー的に行う必要がある。
- (6)実際に使うQ範囲、およびQの間隔を入力して Interpolation of S(Q) をクリックすると、Qの間隔が一定になり、フーリエ変換によるG(r)の導出に備える。
- (7) Calculation of G(r) をクリックすると、G(r)が計算され、「G(r)」ウィンドウに結果が表示される。
- (8) Transform G(r) into equiv form (r) into equiv form (r)

(9)実験から得られる S(Q)は実験的なエラーが含まれているため、g(r)の低いr領域にそれを反映した物理的に意味のない相関が観測される。そこで、本来0であるべき領域を見極めて、

Set g(r) to zero をクリックして、g(r)の低 r 領域を 0 にする。

rの領域は r の領域は r の に に入力しておく。この操作は次の(10)の結果に反映される。 物理的な意味のあるところまで 0 にしないように、r 領域の設定は注意が必要。

- 「Transform G(r) to S(Q)」をクリックすると、G(r)から S(Q)へ逆フーリエ変換される。 ここで、もともとの S(Q)と、逆フーリエで導出した S(Q)が Q < 1 Å-1 で大きく異なっていると g(r)の r の低い領域を 0 にしたことによる artifact がうまれている可能性が高いため、(3)~(5)の操作を繰り返す。特に(5)の「Recoil factor」と「Dump coeff」で調整できることが多い。
- (11) Set this S(Q) as initial をクリックすると、逆フーリエ変換で計算された S(Q)を基にして、(7)や(8) の操作で G(r)などを計算することができる。このとき、 100% backtransformed S(Q) : 100% 100% 100% backtransformed 100% 100% 100% 100% backtransformed 100% 1
- (12)最終的な結果のファイル出力は Save dataset のクリックで行う。このとき何を出力するかは すぐ下の Original Q, $S(Q) \to RMC$ ま プルダウンから選択しておく。 具体的には以下の選択肢がある。

「Original Q, $S(Q) \rightarrow RMC$ 」 (\leftarrow (5)で導出した S(Q)を RMC 形式で出力する。)

「interpolated Q, S(Q)」 (\leftarrow (6)で導出した S(Q)を RMC 形式で出力する。 Q の間隔が一定になっている。)

「BckTrSF(85%) Q, S(Q) \rightarrow RMC」(\leftarrow (10)で逆フーリエ変換により導出した S(Q)85%、(5)で導出した S(Q)15% の割合で合成した S(Q)を RMC 形式で出力する。)

「SmBckTrSF(85%) Q, S(Q) \rightarrow RMC」 (←85%逆変換のデータを更にスムージングした S(Q)を RMC 形式で出力する。)

「Original Q, S(Q), errs(Q)」 (\leftarrow (5)で導出した S(Q)とエラーを出力する。)

interpolated Q, S(Q)

「BckTrSF(85%) Q, S(Q)」

SmBckTrSF(85%) Q, S(Q)

BckTrSF(100%) Q, S(Q)

 $\lceil r, g(r) \rfloor$

 $\lceil r, G(r) \rfloor$

 $\lceil r, T(r) \rfloor$

 $\lceil r, RDF(r) \rfloor$

√2theta, corrected raw sample, err J

 \lceil const. step, Q, I(Q), $\langle f2 \rangle$, $\langle f \rangle 2 \rfloor$

 \lceil const. step, 85% sm. I(Q), \langle f \rangle 2 \rangle , \langle f \rangle 2 \rfloor